Оценка точности реконструкции электрофизических параметров многослойных радиопоглощающих покрытий методом поверхностных электромагнитных волн с помощью имитационной модели в системе Matlab

А. И. Казьмин, email: alek-kazmin@yandex.ru П. А. Федюнин, email: fpa1@yandex.ru Д.А. Рябов

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Аннотация. В данной работе представлена имитационная модель. позволяюшая оиенивать точность реконструкции электрофизических и геометрических параметров многослойных радиопоглощающих покрытий многочастотным методом поверхностных электромагнитных волн. Имитаиионная модель реализована в виде набора подпрограмм в системе Matlab. Приведены имитационного моделирования результаты no реконструкции диэлектрических проницаемостей и толщин одно- и двухслойных покрытий при различных диэлектрических значениях среднего квадратического отклонения уровня шума в измерительных данных.

Ключевые слова: многослойное радиопоглощающее покрытие, многочастотный метод поверхностных электромагнитных волн, имитационная модель, электрофизические параметры.

Введение

Уменьшение мощности рассеиваемых радиоволн применяется для снижения радиолокационной заметности образцов вооружения, военной и специальной техники, создания антенн и антенных решеток с необходимыми свойствами. обеспечения электромагнитной совместимости и решении других задач. Один из способов уменьшения рассеиваемых радиоволн мощности заключается в применении радиопоглощающих покрытий (РПП). Их эффективность определятся электрофизическими и геометрическими параметрами (ЭФГП). От точности измерений ЭФГП зависят возможности объектов, в которых Таким образом, разработка новых методов применяются РПП. измерения ЭФГП многослойных РПП, а также обнаружение в них межслойных дефектов является актуальной научной задачей [1,2].

В [3, 4] показано, что повышение эффективности контроля ЭФГП многослойных диэлектрических материалов и покрытий возможно

путем применения многочастотного метода поверхностных электромагнитных волн (ПЭМВ). В качестве информативного параметра при этом выступает комплексный коэффициент ослабления поля ПЭМВ $\dot{\alpha}(f,\xi_{\pi},\xi_{\pi}),$ где _ частота зондирующего f сигнала. $\xi_{\pi} = \dot{\varepsilon}_{i},...,\dot{\varepsilon}_{n},\dot{\mu}_{n+1},...,\dot{\mu}_{2n},b_{2n+1},...,b_{3n}$, i = 1,...,3n – 3*n*-мерный вектор описывающий ЭФГП *п*-слойного покрытия, $\dot{\varepsilon}_{i}, ..., \dot{\varepsilon}_{n}, \dot{\mu}_{n+1}, ..., \dot{\mu}_{2n}$ – относительные диэлектрические и магнитные комплексные проницаемости, $b_{2n+1} = t_{2n+1}/\lambda_{2n+1}, ..., b_{3n} = t_{3n}/\lambda_{3n}$ относительные толщины слоёв *n*-слойного материала; $t_{2n+1},...,t_{3n}$ толщины слоёв материала.

Цель работы – численное исследование потенциальных возможностей многочастотного радиоволнового метода поверхностных электромагнитных волн по точности реконструкции ЭФГП многослойных РПП в зависимости от значений их ЭФГП, уровня шума в измерительных данных и ширины полосы частот измерений.

1. Имитационная модель реконструкции ЭФГП многослойных радиопоглощающих покрытий

При имитационном моделировании на ЭВМ выполняется совокупность расчётов, позволяющих имитировать процесс реконструкции относительных диэлектрических проницаемостей и толщин слоёв многослойного РПП по экспериментально полученным значениям коэффициентов ослабления поля ПЭМВ α_{3} f, ξ .

Для моделирования разработана имитационная модель измерительного комплекса [3, 4], структурная схема которой приведена на рис. 1.



Рис. 1. Структурная схема имитационной модели

В имитационную модель входят три блока: блок решения прямой задачи БРПЗ, позволяющий определять теоретические значения a_r f, ξ коэффициентов ослабления поля для частот f_k , k = 1, 2, ..., L и вектора ЭФГП $\xi_n = \varepsilon_i, ..., \varepsilon_n, b_{n+1}, ..., b_{2n}$ блок формирования экспериментальных значений a_3 f, ξ , k = 1, 2, ..., L, коэффициентов ослабления поля БФЭКО, имитирующий абсолютные погрешности $\Delta \alpha$ f, ξ измерений коэффициента ослабления поля; блок решения обратной задачи БРОЗ, реализующий нахождение минимума целевой функции.

В блоке БРПЗ рассчитываются теоретические значения коэффициентов ослабления a_{τ} *f*, ξ многослойного диэлектрического РПП путём решения дисперсионного уравнения по известному вектору ЭФГП $\xi = \varepsilon_{i},...,\varepsilon_{n}, b_{n+1}, ..., b_{2n}$ на частотах f_{k} , k = 1, 2, ..., L [3,4]:

$$D\left[\alpha_{\mathrm{T}} \quad f_{k}, \xi ; f_{k}\right] = 0.$$
⁽¹⁾

В блоке БРОЗ реализуется представленный в [3] метод определения вектора ЭФГП $\xi = \varepsilon_i, ..., \varepsilon_n, b_{n+1}, ..., b_{2n}$, i = 1, ..., 2n, многослойных РПП. Метод основан на минимизации целевой функции, построенной по невязке между полученными экспериментально α_3 , f, ξ и вычисленными теоретически значениями α_T , f, ξ коэффициентов ослабления поля на частотах f_k , k = 1, 2, ..., L:

$$\boldsymbol{\xi} = \arg\min_{\boldsymbol{\xi} \in \boldsymbol{\xi}_{sen}} \boldsymbol{\rho} \boldsymbol{\xi} = \sum_{k=1}^{L} \left[\boldsymbol{\alpha}_{\mathfrak{g}} \quad \boldsymbol{f}_{k}, \boldsymbol{\xi} \quad \boldsymbol{\alpha}_{T} \quad \boldsymbol{f}_{k}, \boldsymbol{\xi} \right] / \boldsymbol{\alpha}_{T} \quad \boldsymbol{f}_{k}, \boldsymbol{\xi} \mid^{2} + \dots$$

$$\dots + \boldsymbol{\varpi} \sum_{i}^{2n} \boldsymbol{q}_{i} \parallel \boldsymbol{\xi}_{i} - \boldsymbol{\xi}_{i0} \parallel^{2},$$

$$(2)$$

где $\rho \xi$ — расстояние между значениями $a_3 f, \xi$ и $a_T f, \xi$ в области допустимых значений $\xi \in \xi_{\text{доп}}$; q_i — вес, определяющий степень априорной информации о каждой составляющей вектора ЭФГП; ϖ — параметр регуляризации; $\xi_i - i$ -я составляющая вектора ЭФГП; ξ_{i0} — найденное с учётом априорной информации о составляющей среднее значение *i*-й составляющей вектора ЭФГП из области допустимых значений $\xi_{i0} \in \xi_{imin}, ..., \xi_{imax}$.

Ввиду множества случайных факторов, влияющих на точность реконструкции ЭФГП многослойных диэлектрических покрытий, погрешность их измерения в блоке БФЭКО моделировали аддитивным некоррелированным гауссовым шумом нулевым $n(f_k)$ с $m(n(f_{k})) = 0$ математическим ожиданием и заданным уровнем Формировали искажённые значения результатов дисперсии измерений частотной зависимости коэффициента ослабления поля:

где $n(f_k)$ — шум, обусловленный как погрешностями самого физического прибора и другими измерительными погрешностями при проведении эксперимента, так и достоверностью выбранной электродинамической модели реальной физической ситуации; L — число частот, на которых проводятся измерения.

Таким образом, в соответствии с принятой моделью нормального распределения погрешностей измерений (5), имитировали погрешности измерений $\Delta \alpha f_k$, ξ .

Блоки структурной схемы имитационного моделирования (рис. 1) реализованы в виде подпрограмм в системе Matlab.

Подпрограмма определения теоретических коэффициентов ослабления поля ПЭМВ для функционала (2) основана на решении дисперсионного уравнения (1) и реализована в виде функции на основе решателя fsolve. Базовая структура подпрограммы имеет следующий вид:

Листинг 1

Базовая структура листинга подпрограммы определения теоретических коэффициентов ослабления

```
function [ y ] = function(x, freq)
% Заданная частота расчета
f = freq;
% ЭФГП РПП (ep1 - действительная часть комплексной
диэлектрической проницаемости, ep1c - мнимая часть комплексной
диэлектрической проницаемости, nu1 - действительная часть
комплексной магнитной проницаемости, nu1c - мнимая часть
комплексной магнитной проницаемости, b1 - толщина слоя
покрытия и т.д.)
ep1 = x(1); ep1c = x(2); nu1= x(3); nu1c = x(4); b1 =
x(5);....x(n)
```

```
%% подфункция FunctionRPP, составляется на основе метода
поперечного резонанса (4) для конкретного типа РПП (число
слоев и типа РПП)
fn1 = @(x) FunctionRPP(x, ep1, ep1c, nul, nulc, b1,...,f);
%% решатель дисперсионного уравнения
y = fsolve(fn1, 0.6);
end
```

Проведенные исследования показали, что при решении обратной задачи (2), помимо эффективных алгоритмов моделирования прямых задач для широкого диапазона частот, необходимо использовать соответствующие алгоритмы оптимизации целевой функции (функционала), которая в этом случае является невыпуклой и многопараметрической.

При числе слоев РПП больше трех прямые алгоритмы минимизации целевой функции (2) перестают давать устойчивые оценки ЭФГП и целесообразно использовать алгоритмы стохастической минимизации. Исходя из этого, подпрограммы определения ЭФГП РПП, обнаружения и оценки дефектов РПП основаны на применении генетического алгоритма и реализованы в виде функции «ga» приложения Global Search системы Matlab.

Проведенные исследования позволили выбрать рациональные параметры генетического алгоритма для РПП с числом слоев от 1 до 5. Общая структура листинга подпрограммы минимизации целевой функции вида (1) представлена имеет следующий вид (в качестве примера приведен фрагмент для оценки относительных диэлектрических проницаемостей двухслойного покрытия):

Листинг 2

Базовая структура листинга подпрограммы минимизации целевой функции вида (2)

```
clc, clear, close all
%% Вектор экспериментальных коэффициентов ослабления ПЭМВ
AL = [AL1, AL2, AL3....];
%% Частоты измерений
freq = [freq1, freq2, freq3,...];
%% Подпрограмма поиска минимума целевой функции (1) с помощью
генетического алгоритма
      n=1; % Количество запусков генетического алгоритма
      for k=1:n
      %% Фитнес функция, реализующая целевую функцию (1)
      fitness = @(x) optfn2sldef( x, AL, freq );
      nvars = 2;% Количество оцениваемых ЭФГП
      lb = [1, 1]; % Нижние значения диапазона поиска ЭФГП
      ub = [10, 10]; % Верхние значения диапазона поиска ЭФГП
      %% Параметры генетического алгоритма
      options = optimoptions(@ga, 'Display', 'iter',...
```

```
'PopulationSize',10000,... % Размер популяции
      'FunctionTolerance',0,...
      'MaxGenerations',140,.. % Максимальное количество оценок
      'MaxStallGenerations', 500, ...
      'InitialPopulationRange', [1e-50;1e20],...
      'ConstraintTolerance',0,...
      'EliteCount', 100,...
      'CrossoverFraction', 0.9,...% Вероятность скрещивания
      'MigrationFraction', 0.9,...% Вероятность мутации
      'StallTest', 'geometricweighted',...
      'FitnessScalingFcn', { @fitscalingtop 300 },...
      'SelectionFcn', @selectionremainder,...
      'CrossoverFcn', { @crossoverintermediate 50 },...
      'MutationFcn', @mutationadaptfeasible,...
      'Display', 'iter',...
      'PlotFcn', { @gaplotbestf @gaplotbestindiv },...
      'InitialPenalty', 100, 'PenaltyFactor', 30000000000);
      [x,fval,exitflag,output] =
ga(fitness,nvars,[],[],[],[],lb,ub,[],options);
      %% Найденные ЭФГП при к-запуске генетического алгоритма
      ep11(k) = x(1);
      ep22(k) = x(2);
      FV(k)=fval;
      end % конец работы генетического алгоритма, n-запусков
алгоритма.
      [val, idx] = min(FV); % поиск минимального значения
фитнесс функции (целевой функции) и его индекса из к-
реализаций
      ep1 = ep11(idx); % диэлектрическая проницаемость первого
слоя
      ep2 = ep22(idx); % диэлектрическая проницаемость второго
слоя
      teta = [ep1, ep2]; % конечный вектор ЭФГП двухслойного
покрытия
      %% Расчет погрешностей оценки ЭФГП
dep1 = abs((ep1)-ep1real)/ ep1real)*100
dep2 = abs((ep2)-ep2real)/ep2real)*100
```

2. Имитационное моделирование реконструкции ЭФГП РПП

Имитационное моделирование включает следующее. По принятым точным значениям относительных диэлектрических проницаемостей $\dot{\varepsilon}_{i},...,\dot{\varepsilon}_{n}$ и толщин $t_{i},...,t_{n}$, k = 1,2,...,L многослойного РПП вычисляли теоретические значения коэффициентов ослабления α_{T} f_{k} , ξ для каждой из f_{k} фиксированных частот, решая дисперсионное уравнение (1).

В блоке БФЭКО формировали экспериментальные значения коэффициентов ослабления $\alpha_{,,j} f_{k}, \xi_{,j}$, которые подставляли в качестве регистрируемой величины в целевую функцию (2). Далее в блоке БРОЗ оптимизировали выражение (2). Точность реконструкции

относительных диэлектрических проницаемостей и толщин исследуемых диэлектрических покрытий исследовали при возрастающих значениях среднего квадратического отклонения (СКО) шума 0–0,008.

В качестве образцов для исследования выбраны РПП, схожие с реальными образцами приведенными в [5]. Также при имитационном моделировании изучали диэлектрики с относительной диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 1, 2, ..., 20$.

На рисунке 2а представлены зависимости средней относительной погрешности оценки диэлектрической проницаемости $\delta(\mathcal{E})$ однослойного РПП с толщиной b = 1 мм при увеличении значений диэлектрической проницаемости слоя от 1,2 до 20, для трех значений СКО уровня шума: 0,001; 0,003; 0,005. На рисунке 26 представлено, как при этом меняется погрешность оценки толщины слоя $\delta(\hat{t})$. Коэффициент ослабления поля ПЭМВ определяли в диапазоне частот 9–10 ГГц с шагом по частоте 0,1 ГГц (количество частот N=10).





Рис. 2. Зависимости средней относительной погрешности оценки ЭФГП однослойного РПП при фиксированных значениях СКО уровня шума (1 – σ=0,001; 2 – σ=0,003; 3 – σ=0,005)

Анализ зависимостей рисунка 2а для однослойного РПП показывает, что относительная погрешность $\delta(\mathfrak{E})$ оценки диэлектрической проницаемости слоя, при фиксированном значении уровня СКО шума и толщине слоя, уменьшается с возрастанием их

величины. Относительная погрешность оценки толщины слоя $\delta(\hat{t})$, также уменьшается. При этом, точность оценки толщины слоя в 2–2,5 раза выше точности оценки диэлектрической проницаемости.

По результатам имитационного моделирования, метод дает оценки диэлектрической проницаемости и толщины для однослойного покрытия при СКО уровня шума $\sigma=0,003$, во всем диапазоне исследуемых значений диэлектрической проницаемости (1,2–20) с погрешностью не больше 10% с доверительной вероятностью 0,95.

Экспериментальные значения погрешностей оценки диэлектрической проницаемостей $\delta(\varepsilon)$ для однослойных РПП толщиной 1 мм РПП-1 ($\varepsilon = 2,7$), РПП-2 ($\varepsilon = 2,2$) и РПП-3 ($\varepsilon = 11,2$), полученные на измерительном комплексе [3], составляют 6%, 7% и 5%, соответственно, а погрешности оценки толщин слоя 5%, 6% и 4%, соответственно.

Дисперсионное уравнение для двухслойного РПП усложняется тем, что появляется еще одна граница раздела сред между первым и вторым слоем покрытия.

Для экспериментального и численного эксперимента выбран наиболее сложный случай, когда двухслойное РПП является высококонтрастным (по диэлектрической проницаемости). Исследовано двухслойное РПП на основе двух РПП: РПП-1 ($\varepsilon = 2,7$) и РПП-2 ($\varepsilon = 11,2$) с толщинами слоев 2 мм: «РПП-1-РПП-2» и покрытие в котором слои поменяли местами: «РПП-2-РПП-1». Коэффициент ослабления поля ПМЭМВ, как и в случае однослойного покрытия, измеряли в диапазоне частот 9–10 ГГц с шагом по частоте 0,1 ГГц (количество частот N=10).

Увеличение числа оцениваемых ЭФГП приводит к возрастанию их относительных погрешностей. Погрешности оценок параметров слоев двухслойного РПП не совпадают с оценками для однослойного покрытия, однако, сохраняется общая закономерность установленная для базового слоя – погрешности оценок диэлектрических проницаемостей и толщин слоев меньше при больших значениях диэлектрической проницаемости и электрической толщины слоя.

Метод дает устойчивые оценки относительных погрешностей ЭФГП слоев двухслойного РПП не больше 10 %, при уровне СКО шума σ =0,003 и более, с доверительной вероятностью 0,95. При этом экспериментальные значения погрешностей оценок диэлектрических проницаемостей $\delta(\mathfrak{e}_1)$ и $\delta(\mathfrak{e}_2)$ слоев и их толщин $\delta(\hat{t}_1)$ и $\delta(\hat{t}_2)$ для покрытия «РПП-2-РПП-1» составляют 3% и 7 %, 2% и 6%, соответственно, а для покрытия «РПП-1-РПП-2» 4% и 5 %, 8% и 0,1 %, соответственно.

Отличие ЭФГП оценок отдельных слоев от ЭФГП однослойного покрытия, объясняется появлением дополнительных корреляционных связей между ними.

Заключение

Таким образом, разработана имитационная модель, позволяющая оценивать точность реконструкции структуры электрофизических и геометрических параметров многослойных РПП в зависимости от их электрофизических и геометрических параметров, учитывающая значение СКО уровня шума в измерительных данных и ширину полосы частот измерений.

Список литературы

1. Лагарьков, А.Н. Фундаментальные и прикладные проблемы стелс-технологий / А.Н. Лагарьков, М.А. Погосян // Вестник РАН. – 2003. – Т. – 73. – № 9. – С. 779–787.

2. Федюнин, П. А. Способы радиоволнового контроля параметров защитных покрытий авиационной техники / П.А. Федюнин, А.И. Казьмин. – М.: Физматлит, 2013. – 190 с.

3. Казьмин, А.И. Восстановление структуры электрофизических параметров многослойных диэлектрических материалов и покрытий по частотной зависимости коэффициента ослабления поля поверхностной электромагнитной волны / А.И. Казьмин, П.А. Федюнин // Измерительная техника. – 2019. – № 9. – С. 39–45.

4. Казьмин, А.И. Оценка точности реконструкции электрофизических и геометрических параметров многослойных диэлектрических покрытий многочастотным радиоволновым методом поверхностных медленных электромагнитных волн / А.И. Казьмин, П.А. Федюнин // Измерительная техника. – 2020. – 8. С. – 51–58.

5. Казанцева, Н.Е. Перспективные материалы для поглотителей электромагнитных волн сверхвысокочастотного диапазона / Н.Е. Казанцева, Н.Г. Рывкина, И.А. Чмутин // Радиотехника и электроника. – 2003. – том 48. – № 2. – С. 196–209.

9